

Tema 3.2. Algoritmul *D*

Algoritmul *D* este o metodă structurală de elaborare a testelor, care conduce la obținerea unui test de diagnosticare a unui defect în termenii intrărilor și ieșirii porții defecte, generând simultan toate căile posibile de propagare a defectului la toate ieșirile primare ale circuitului. La fiecare pas al algoritmului se verifică convergența căilor, renunțându-se la caile care nu sunt divergente. În final, se urmăresc până la intrările primare toate căile de propagare generate, căutându-se în mod automat valorile logice ale semnalelor de intrare, care evidențiază manifestarea defectului la ieșirile primare.

Algoritmul *D* utilizează noțiunile de *cub singular* sau *cub de definiție* și *cub D* pentru descrierea porților logice din circuit.

Cuburi singulare

Funcționarea porților logice poate fi descrisă prin tabele de adevăr. Dacă în aceste tabele valorile de intrare, ce nu influențează valoarea semnalului de ieșire, se vor considera valori indiferente (notate prin simbolul *), vom obține un nou tabel. Acest tabel va fi format din cuburi singulare, totalitatea cărora va forma *acoperirea singulară a funcției logice*, care descrie comportamentul porții respective.

De exemplu, pentru determinarea cuburilor singulare a porții logice ȘI cu două intrări se ține seama de următoarele considerente:

- este de ajuns ca o singură intrare să fie egală cu 0 pentru a avea la ieșire valoarea 0;
- este necesar ca ambele intrări să fie egale cu 1 pentru a avea la ieșire valoarea 1.

Obținerea cuburilor singulare din tabelul de adevăr al porții logice ȘI cu două intrări :

x ₁	x ₂	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 \Rightarrow

x ₁	x ₂	y
0	*	0
*	0	0
1	1	1

CS₁

CS₂ ← cuburi singulare

CS₃

Elementele cubului singular sunt denumite coordonate sau noduri. De exemplu, cubul singular 0*0 are nodurile 000 și 010 cu coordonatele x₁, x₂ și y.

Cuburile singulare ale porților logice ȘI, SAU, ȘI-NU și SAU-NU cu două intrări:

	ȘI			ȘI-NU			SAU			SAU-NU		
x ₁	0	*	1	0	*	1	1	*	0	1	*	0
x ₂	*	0	1	*	0	1	*	1	0	*	1	0
y	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1

Cuburi *D* de propagare

Pentru a obține un cub *D* pentru o poartă logică se intersectează două cuburi singulare cu valori diferite ale ieșirii conform următoarelor reguli:

$$\begin{aligned}
 0 \cap 0 &= 0 \cap * = * \cap 0 = 0 \\
 1 \cap 1 &= 1 \cap * = * \cap 1 = 1 \\
 * \cap * &= * \\
 1 \cap 0 &= D \\
 0 \cap 1 &= \bar{D}
 \end{aligned}
 \tag{2.1}$$

De exemplu, pentru a obține cuburile *D* ale porții logice ȘI (vezi figura 2.9) putem intersecta CS₃ cu CS₁ și CS₃ cu CS₂:

$$\begin{aligned}
 CS_3 &= 111 & CS_3 &= 111 \\
 CS_1 &= 0*0 & CS_2 &= *00 \\
 CS_3 \cap CS_1 &= D1D & CS_3 \cap CS_2 &= 1DD
 \end{aligned}$$

Cubul *D* exprimă dependența semnalului de la ieșirea porții logice față de cea aplicată la una din intrările ei. *D* poate avea două valori: 0 sau 1. De exemplu, cubul

$D1D$ are nodurile 010 și 111. Aceasta mărturisește despre faptul că, dacă poarta e corectă, atunci semnalul de la ieșirea y este determinat doar de semnalul de la intrarea x_1, x_2 fiind fixat în 1 logic. Astfel, apariția defectului $x_1 \equiv 1$ ($x_1 \equiv 0$) este detectată la ieșirea porții respective.

Dacă semnalul oricărei coordonate a cubului D , notat prin D , are valoarea 1(0), atunci toate celelalte coordonate, notate prin D , vor fi egale cu 1(0), iar semnalele coordonatelor, notate prin \bar{D} , vor fi egale cu 0(1).

Se deosebesc *cuburi D singulare* și *cuburi D multiple*. În cuburile D singulare doar o singură intrare e notată prin D sau \bar{D} . În cuburile D multiple două sau mai multe intrări sunt notate prin simbolurile D sau \bar{D} . Necesitatea utilizării cuburilor D multiple se explică prin faptul că la intrările unei porți logice se pot întâlni mai multe semnale D , atunci când în circuit sunt prezente ramificații.

Cuburile D ale porților logice se mai numesc *cuburi D de propagare (CDP)*. CDP ale porților logice ȘI, SAU, ȘI-NU și SAU-NU cu două intrări.

	ȘI				ȘI-NU				SAU				SAU-NU			
x_1	D	1	D	D	D	1	D	D	D	0	D	D	D	0	D	D
x_2	1	D	D	\bar{D}	1	D	D	\bar{D}	0	D	D	\bar{D}	0	D	D	\bar{D}
y	D	D	D	0	\bar{D}	\bar{D}	\bar{D}	1	D	D	D	1	\bar{D}	\bar{D}	\bar{D}	0

Cuburi D ale defectelor (CDD)

Cuburile D ale defectelor permit exprimarea testelor în termenii intrării și ieșirii porții defecte. Ele se utilizează atunci când este necesar a testa nodurile interne ale circuitului. În CDD simbolul D e interpretat ca semnal 1 logic pentru starea corectă și ca semnal 0 logic pentru starea defectă. Simbolul \bar{D} e interpretat invers – 0 logic pentru starea corectă și 1 logic pentru starea defectă.

CDD pentru un nod blocat la 0 poate fi obținut prin intersecția fiecărui cub singular cu valoarea ieșirii egală cu 1 logic pentru poarta corectă cu fiecare cub

singular al cărei ieșire este egală cu 0 logic pentru o poartă defectă. În mod similar, CDD pentru un nod blocat la 1 poate fi obținut prin intersecția fiecărui cub singular cu valoarea ieșirii egală cu 0 logic pentru poarta corectă cu fiecare cub singular al cărei ieșire este egală cu 1 logic pentru o poartă defectă.

CDD ale porților logice ȘI, SAU, ȘI-NU și SAU-NU.

Defecte	ȘI			ȘI-NU			SAU			SAU-NU			XOR		
	x1	x2	y	x1	x2	y	x1	x2	y	x1	x2	y	x1	x2	y
$\equiv 0$	1	1	D	0	*	D	1	*	D	0	0	D	1	0	D
				*	0	D	*	1	D				0	1	D
$\equiv 1$	0	*	\bar{D}	1	1	\bar{D}	0	0	\bar{D}	1	*	\bar{D}	0	0	\bar{D}
				*	0	\bar{D}	*	1	\bar{D}				1	1	\bar{D}

Intersecția D

Generarea unei căi de propagare a defectului spre ieșirea primară a circuitului este realizată prin intermediul intersecției D.

Fie date două cuburi D :

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$B = (b_1, b_2, \dots, b_n),$$

unde $a_i, b_i \in \{1, 0, *, D, \bar{D}\}$, $i = \overline{1, n}$.

Intersecția D se efectuează doar pentru coordonate identice conform următoarelor reguli:

$$1) \quad * \bigcap_D a_i = a_i$$

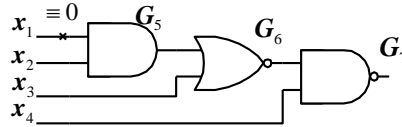
$$* \bigcap_D b_i = b_i$$

2) Dacă $a_i \neq *$ și $b_i \neq *$, atunci

$$a_i \bigcap_D b_i = \begin{cases} a_i, & \text{pentru } a_i = b_i \\ \emptyset, & \text{pentru } a_i \neq b_i \end{cases}.$$

Intersecția D reprezintă o formă de descriere a propagării defectului de la nodul analizat spre ieșirea primară a circuitului.

Să analizăm o cale arbitrară, selectată pentru propagarea defectului $x_1 \equiv 0$



Utilizând intersecția D dintre cuburile D ale porților logice din calea respectivă vom obține cubul D al circuitului .

Formarea cubului D al circuitului

Cuburi	Coordonate						
	x_1	x_2	x_3	x_4	G_5	G_6	G_7
CDP5	D	1	*	*	D	*	*
CDP6	*	*	0	*	D	\bar{D}	*
CDP7	*	*	*	1	*	\bar{D}	D
CD al circuitului	D	1	0	1	D	\bar{D}	D

Cubul D obținut $(D, 1, 0, 1, D, \bar{D}, D)$ verifică conexiunile x_1, G_5, G_6 în baza ieșirii G_7 , fiind fixate valorile semnalelor intrărilor primare x_2, x_3, x_4 .

Deoarece D poate lua două valori logice – 0 și 1, cubul D al circuitului se folosește la detectarea a două defecte: $x_1 \equiv 0$ și $x_1 \equiv 1$.

Pentru $x_1 \equiv 0$, considerăm $D=1$ și obținem testul:

$$T_{x_1 \equiv 0} = (x_1, x_2, x_3, x_4; G_7) = (1, 1, 0, 1; 1).$$

Pentru $x_1 \equiv 1$, considerăm $D=0$ și obținem testul:

$$T_{x_1 \equiv 1} = (x_1, x_2, x_3, x_4; G_7) = (0, 1, 0, 1; 0).$$

Etapele algoritmului D

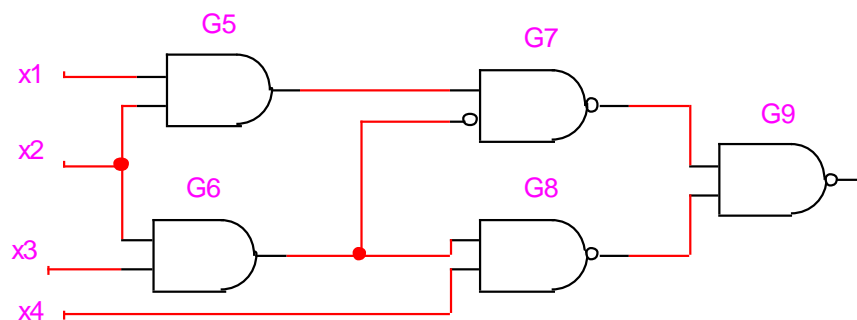
Pentru început se determină cuburile singulare (CS) și cuburile D de propagare (CDP) a fiecărei porți logice din circuitul logic combinațional (CLC).

Generarea testelor prin metoda algoritmului D constă din următoarele etape:

- 1) Construirea cubului D al defectului (CDD);
- 2) Propagarea defectului prin efectuarea intersecției CDD cu CDP a porților logice de pe calea aleasă până la ieșirea primară;
- 3) Verificarea consistenței (trecerea înapoi) prin intersecția cubului rezultat cu CS ale porților logice, care nu au fost utilizate la prima intersecție;
- 4) Repetarea etapelor 1-3 până când se obțin testele pentru toate defectele analizate pe toate căile singulare și multiple;
- 5) Minimizarea testelor.

La etapa de verificare a consistenței se pot obține elemente vide pe anumite coordonate. În acest caz întreaga intersecție se consideră vidă și se renunță la calea dată, deoarece ea este inconsistentă.

Să analizăm mai detaliat primele trei etape de generare a testelor pentru circuitul logic prezentat.



Testul pentru detectarea defectelor intrării primare $x_1=0$ și $x_1=1$ pe calea (5,7,9):

Et.	Explicații	Cub	Coordonate				
			1 2 3 4	5 6 7 8	9		
Et. 1	CDD	C ₁	D * * *	* * * *	*		
Et. 2	Intersectăm C ₁ cu CDP al G ₅	C ₂	D 1 * *	D * * *	*		
	Intersectăm C ₂ cu CDP al G ₇	C ₃	D 1 * *	D 0 \bar{D} *	*		
	Intersectăm C ₃ cu CDP al G ₉	C ₄	D 1 * *	D 0 \bar{D} 1	D		
Et. 3	Intersectăm C ₄ cu CS al G ₈	C ₅	D 1 * *	D 0 \bar{D} 1	D		
	Intersectăm C ₅ cu CS al G ₆	C ₆	D 1 0 *	D 0 \bar{D} 1	D		

Din cubul rezultat C₆ se obțin două teste:

$$D=1 \quad T_{x_2=0}=(x_1,x_2,x_3,x_4;8)=(1,1,0,*,1) \text{ și}$$

$$D=0 \quad T_{x_2=1}=(x_1,x_2,x_3,x_4;8)=(0,1,0,*,0).$$

Testul pentru detectarea defectului conexiunii interne $G_6=0$ pe calea (8,9). Deoarece în CDD ale porților logice simbolul **D** poate lua doar valoarea 1, iar \bar{D} doar valoarea 0, nu este posibil a detecta printr-un singur test defectele $G_6=0$ și $G_6=1$, fiind necesare două CDD diferite.

Et.	Explicații	Cub	Coordonate				
			1 2 3 4	5 6 7 8	9		
Et. 1	CDD C ₁ =CDD	C ₁	* 1 1 *	* D * *	*		
Et. 2	Intersectăm C ₁ cu CDP al G ₈	C ₂	* 1 1 1	* D * \bar{D}	*		
	Intersectăm C ₂ cu CDP al G ₉	C ₃	* 1 1 1	0 D 1 \bar{D}	D		
Et. 3	Intersectăm C ₃ cu CS al G ₇	C ₄	* 1 1 1	0 D 1 \bar{D}	D		
	Intersectăm C ₄ cu CS al G ₅	C ₅	0 1 1 1	0 D 1 \bar{D}	D		

Din cubul rezultat C₄ se obține următorul test:

$$T_{G_5=0}=(x_1,x_2,x_3,x_4;8)=(0,1,1,1;1).$$

Pentru a obține testul detectării defectului $G_6 \equiv 1$ vom considera $CDD=(x_2,x_3,6)=(0,*, D)$ sau $CDD=(x_2,x_3,6)=(*,0, D)$.

Algoritmul D este o metodă bine formalizată și poate fi ușor programată, ceea ce permite automatizarea procesului generării testelor. În prezent există mai multe modificări ale algoritmului D , care permit accelerarea procesului de generare a testelor. De exemplu, procedura PODEM, în care fiecare pas de propagare este urmat de pașii de trecere înapoi până la intrările primare ale circuitului, depistându-se mai repede căile inconsistente. Pe lângă aceasta, spre deosebire de metoda activării unei căi, algoritmul D garantează obținerea testului, dacă acesta există, datorită faptului că sunt analizate toate căile de propagare a defectului, inclusiv și cele multiple.

Exemplu. Vom obține testele pentru intrările primare pe toate căile posibile, inclusiv și cele multiple.

Nr	Def.	Intrări primare				Conexiuni interne				Ieș.	Calea
		x1	x2	x3	x4	5	6	7	8	9	
1	x_1	D	1	0	*	D	0	\bar{D}	1	D	5,7,9
2	x_2	1	D	0	*	D	0	\bar{D}	1	D	5,7,9
3	x_2	0	D	1	1	0	D	1	\bar{D}	D	6,8,9
4	x_2	1	D	1	1	D	D	1	\bar{D}	D	5-6,7-8,9
5	x_2		D	1	1	1	D				6,7,9
		1	1	$1 \cap D = \emptyset$		Cale inconsistentă					
6	x_3	1	1	D	0	1	D	D	1	\bar{D}	6,7,9
7	x_3	0	1	D	1	0	D	1	\bar{D}	D	6,8,9
8	x_3		1	D	1	1	D	D	\bar{D}	1	5,7,9
						Cale convergentă					
9	x_4	*	1	1	D	*	1	1	\bar{D}	D	8,9

Din cele 7 cuburi rămase, pot fi obținute 14 teste, înlocuind simbolul D cu valorile 0 și 1, în dependență de defectul analizat .

Tabelul inițial al testelor

Nr.	Def	Testul
		$x_1, x_2, x_3, x_4; 9$
1	$x_1 \equiv 0$	1 1 0 * 1
2	$x_1 \equiv 1$	0 1 0 * 0
3	$x_2 \equiv 0$	1 1 0 * 1
4	$x_2 \equiv 1$	1 0 0 * 0
5	$x_2 \equiv 0$	0 1 1 1 1
6	$x_2 \equiv 1$	0 0 1 1 0
7	$x_2 \equiv 0$	1 1 1 1 1

Nr.	Def	Testul
		$x_1, x_2, x_3, x_4; 9$
8	$x_2 \equiv 1$	1 0 1 1 0
9	$x_3 \equiv 0$	1 1 1 0 0
10	$x_3 \equiv 1$	1 1 0 0 1
11	$x_3 \equiv 0$	0 1 1 1 1
12	$x_3 \equiv 1$	0 1 0 1 0
13	$x_4 \equiv 0$	* 1 1 1 1
14	$x_4 \equiv 1$	* 1 1 0 0

Tabelul testelor minimize

Nr	Nr. t.inițiale	$x_1, x_2, x_3, x_4; 9$	Defectele detectate
1	1,3,10	1 1 0 0 1	$x_1 \equiv 0, x_2 \equiv 0, x_3 \equiv 1$
2	2,12	0 1 0 1 0	$x_1 \equiv 1, x_3 \equiv 1$
3	3,10	1 1 0 0 1	$x_2 \equiv 0, x_3 \equiv 1$
4	4	1 0 0 0 0	$x_2 \equiv 1$
5	5,11,13	0 1 1 1 1	$x_2 \equiv 0, x_3 \equiv 0, x_4 \equiv 0$
6	6	0 0 1 1 0	$x_2 \equiv 1$
7	8	1 0 1 1 0	$x_2 \equiv 1$
8	9,14	1 1 1 0 0	$x_3 \equiv 0, x_4 \equiv 1$